PHOTOELECTRIC CONVERSION ELEMENT AND LIGHT RECEIVER

Patent number:

JP2000299489

Publication date:

2000-10-24

Inventor:

OKAMOTO KOJI; YAMANAKA TATSUMI; FUJII

YOSHIMAROU

Applicant:

HAMAMATSU PHOTONICS KK

Classification:

- international:

G02B6/42; H01L31/0232; H01L31/10; G02B6/42;

H01L31/0232; H01L31/10; (IPC1-7): H01L31/10;

G02B6/42; H01L31/0232

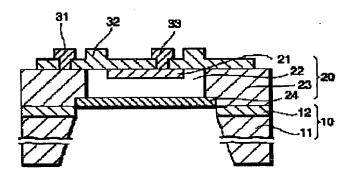
- european:

Application number: JP19990108056 19990415 Priority number(s): JP19990108056 19990415

Report a data error here

Abstract of JP2000299489

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a photoelectric conversion element where assembly in a post- process can be executed easily, and to provide its manufacturing method and a light receiver. SOLUTION: In a photoelectric conversion element, a semiconductor layer is formed on a support substrate, a rear side touches the supporting substrate, and the photodiode of PIN structure is given to the semiconductor layer of a photoelectric conversion region converting an incident light signal into an electrical signal, a surface layer 21 formed by doping a first conductivity-type impurity on the surface layer part of a surface side in the photoelectric conversion region of the semiconductor layer, a rear layer 24 formed by doping a second conductivity-type impurity on the surface layer part of the rear side in the photoelectric conversion region of the semiconductor layer, a peripheral conducting layer 23 formed by doping the second conductivity-type impurity on a region surrounding the photoelectric conversion region of the semiconductor layer, so that it is connected to the rear layer and is detached from the surface layer, electrodes 31 and 33 formed positioned on the surface side of the semiconductor layer and are connected to the surface layer, and the peripheral conducting layer are installed. Thus, the surfaces of the contacts of the electrodes 31 and 33 can be flush, and the assembly of a post-process can easily be formed.



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-299489 (P2000-299489A)

(43)公開日 平成12年10月24日(2000.10.24)

(51) Int.Cl.7	識別記号	F I	テーマコード(参考)		
H01L 31/10		H01L 31/10	A 2H037		
G 0 2 B 6/42		G 0 2 B 6/42	5 F 0 4 9		
H 0 1 L 31/0232		H01L 31/02	C 5F088		

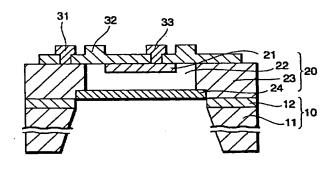
		審査請求	未請求	請求項の数4	OL	全	6	頁)
(21)出願番号	特顧平11-108056	(71) 出願人			社			
(22)出顧日	平成11年4月15日(1999.4.15)		静岡県浜松市市野町1126番地の1					
·		(72)発明者	岡本 浩	5 二				
			静岡県西	松市市野町11	26番地	の1	浜	松木
			トニクス	、株式会社内				
		(72)発明者	山中层	記				
			静岡県浜松市市野町1126番地の1					
		(74)代理人	1000881	55				
			弁理士	長谷川 芳樹	G 1	2名)		
						最終	頁	こ続く

(54) 【発明の名称】 光電変換素子及び光受信器

(57)【要約】 (修正有)

【課題】後工程のアセンブリが容易に行える構成の光電 変換素子とその製造方法、及び光受信器を提供する。

【解決手段】 支持基板上に、裏面側が支持基板と接す るように半導体層が形成され、入射された光信号を電気 信号に変換する光電変換領域の半導体層にPIN構造のフ オトダイオードを有する光電変換素子において、半導体 層の光電変換領域における表面側の表層部に第1導電型 不純物をドープして形成された表面層と、半導体層の光 電変換領域における裏面側の表層部に第2導電型不純物 をドープして形成された裏面層と、半導体層の光電変換 領域を囲む領域に、裏面層と接続されると共に表面層と 離隔するように第2導電型不純物をドープして形成され た周辺導電層と、半導体層の表面側に位置すると共に、 表面層と周辺導電層にそれぞれ接続するように形成され た電極と、を備えることにより、電極のコンタクトを同 一面とすることができ、後工程のアセンブリを容易にで きる。



FP04-0165 -00 WO -HP 04.11.09 SEARCH PERCAT



【特許請求の範囲】

【請求項1】 支持基板上に、裏面側が当該支持基板と接するように半導体層が形成され、入射された光信号を電気信号に変換する光電変換領域の前記半導体層にPIN構造のフォトダイオードを有する光電変換索子において、

前記半導体層の前記光電変換領域における表面側の表層 部に第1導電型不純物をドープして形成された表面層 と、

前記半導体層の前記光電変換領域における前記裏面側の 表層部に第2導電型不純物をドープして形成された裏面 層と、

前記半導体層の前記光電変換領域を囲む領域に、前記裏面層と接続されると共に前記表面層と離隔するように第 2 導電型不純物をドープして形成された周辺導電層と、 前記半導体層の前記表面側に位置すると共に、前記表面 層と前記周辺導電層にそれぞれ接続するように形成され た電極と、を備え、

前記支持基板は、前記半導体層の前記裏面層が露出する ように前記光電変換領域に相当する部分が除去されてい ることを特徴とする光電変換素子。

【請求項2】 前記支持基板は、前記半導体層と接する面に絶縁膜を有する半導体基板により構成されていることを特徴とする請求項1記載の光電変換素子。

【請求項3】 請求項1又は請求項2記載の光電変換素 子と、

前記光電変換素子の前記支持基板側の前記光電変換領域 に対向するように設けられた光ファイバと、

前記光電変換素子の前記電極とパンプ接続された導電パターンを有する回路基板と、を備えることを特徴とする 光受信器。

【請求項4】 前記光電変換素子は、前記回路基板に固定されると共に前記光ファイバを保持する支持部材によって支持されていることを特徴とする請求項3記載の光受信器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光通信システムに 適用される光電変換索子及び光受信器に関する。

[0002]

【従来の技術】光電変換素子を形成するフォトダイオードの構成として、特開平7-240534号記載のフォトダイオードが知られている。上記公報記載の発明に係るフォトダイオードの構成はpn接合の直下部分の支持基板の少なくとも一部を除去する事によって基板の物理的強度を保ちながら、時間分解能を高めることを目的としている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記公報記載 の技術においてはアノード電極とカソード電極を別々の 面から取り出しているため、後工程のアセンブリが困難 であるという問題がある。

【〇〇〇4】そこで、本発明は後工程のアセンブリが容易に行える構成の光電変換素子及び光受信器を提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、支持基板上 に、裏面側が当該支持基板と接するように半導体層が形 成され、入射された光信号を電気信号に変換する光電変 換領域の半導体層にPIN構造のフォトダイオードを有 する光電変換索子において、半導体層の光電変換領域に おける表面側の表層部に第1導電型不純物をドープして 形成された表面層と、半導体層の光電変換領域における 裏面側の表層部に第2導電型不純物をドープして形成さ れた裏面層と、半導体層の光電変換領域を囲む領域に、 裏面層と接続されると共に表面層と離隔するように第2 導電型不純物をドープして形成された周辺導電層と、半 導体層の表面側に位置すると共に、表面層と周辺導電層 にそれぞれ接続するように形成された電極とを備え、支 持基板は、半導体層の裏面層が露出するように光電変換 領域に相当する部分が除去されていることを特徴とす る。このように、電極のコンタクトを同一面に設けるこ とにより後工程のアセンブリを容易に行うことができ

【0006】上記光電変換素子において、支持基板は半導体層と接する面に絶縁膜を有する半導体基板により構成されていることを特徴としても良い。このようにすることにより、裏面層を容易に滑らかにすることができる。

【〇〇〇7】本発明に係る光受信器は、上記の光電変換素子と、光電変換素子の支持基板側の光電変換領域に対向するように設けられた光ファイバと、光電変換素子の電極とバンプ接続された導電パターンを有する回路基板と、を備えることを特徴とする。このように平面に電極のコンタクトを設けているため、バンプ接続が可能となり、従来の光受信器より小型化を図ることができる。

【0008】上記光受信器において、光電変換素子は、 回路基板に固定されると共に光ファイバを保持する支持 部材によって支持されていることを特徴としても良い。 このようにすることにより、光受信器の強度を高めるこ とができる。

[0009]

【発明の実施の形態】本発明に係る光電変換素子の好適 な実施形態を図を用いて説明する。

【0010】図1は、実施形態に係る光電変換素子の断面図である。 0.02Ω ・c m以下の抵抗を持つ厚さ5 25μ m程度のn型シリコンからなる半導体基板11上に膜厚 1μ mのSiO2層12が形成され、光電変換領域で半導体基板11とSiO2層12が部分的に除去されることにより支持基板10が構成されている。支持基

【0011】このようにして、p型の表面層212n型の裏面層24及び周辺導電層232に囲まれた半導体層20の領域、すなわち $4k\Omega$ ・cm以上の抵抗をもったn型の中間層22が構成される。ここで、n型の中間層22の不純物濃度はn型の裏面層24及び周辺導電層23より低濃度であり、従って表面層21をアノード

(P)、裏面層24及び周辺導電層23をカソード

(N) とし、中間層 22が空乏領域(I)となりうる PIN構造のフォトダイオードが支持基板 10上の半導体層 20に形成されることになる。なお、表面層 21 の p型不純物濃度は 1×10^{18} atms/cm³以上とし、周辺導電層 23及び裏面層 24 の n型不純物濃度はいずれも 1×10^{15} atms/cm³以上、理想的には 1×10^{19} atms/cm³以上とする。

【0012】半導体層20の表面にはSiO2層32が 形成されている。表面層21の上面からアノード電極3 3を、周辺導電層23の上面からカソード電極31を、 それぞれSiO2層32に開けたコンタクトホールを通 じて取り出している。

【0013】このような構成とすることにより、従来はカソード電極31を支持基板10側の裏面層24から取り出していたのに対し、本実施形態ではアノード電極33と同じ面である半導体層20上の周辺導電層23から取り出すことができるので、アセンブリエ程において容易にアセンブリできると共に、バンプ接続が可能となるので製品の小型化を図ることができる。

【0014】また本実施形態では、p型の表面層21を取り囲む広い領域に裏面層24及び周辺導電層23が形成されていることにより、光電変換部を形成する表面層21と裏面層24及び周辺導電層23との直列抵抗成分が減少し、アノード電極33とカソード電極31との間に印加する逆バイアス電圧を低くすることができる。また、n型不純物をドープして形成された周辺導電層23が表面層21を取り囲んでいるため、周辺導電層23はチャンネルストッパとしての役割をも果たしている。

【0015】さらに、本実施形態では支持基板10にSiO2層12が形成されていることにより、裏面層24を滑らかな面に加工しやすい構成となっている。

【OO16】以上、光電変換素子の実施形態について詳細に説明してきたが、本発明は上記実施形態に限定され

ない。SiO2層12はSi3N4などの絶縁層であっても良く、また絶縁物で支持基板10自体が構成されていれば上面の絶縁膜は必ずしも必要ではない。さらに、半導体基板11上に直接半導体層20が形成されていても良いが、この場合には半導体基板11で光励起されたキャリアがPINフォトダイオードに流入しやすい点で和である。さらに、半導体基板11の材料もn型シリアがBINで表表を出ていが、シリコンを用いるとエッチングで除去する光電変換領域の開孔を、光ファイバなどの取り付けに適した形状(側壁が55度に傾いた形状)にするのが容易になる。また、低バイアス高速応答には不利であるが裏面層24の無い構造も考えられる。なお、PIN構造を形成する半導体層20の各層のp型とn型を逆にした構造も可能である。

【0017】次に、上記実施形態の光電変換素子の製造方法を図を用いて示す。図2から図5は図1の光電変換素子の製造工程を示した図で、同一の記号は、同一または相当する部分を示し、重複する説明は省略する。

【0018】図2に示すように、比抵抗0.02 Ω ・c m以下、厚さ525 μ mのn型シリコンからなる半導体基板11上に、絶縁膜として厚さ1 μ mのSiO2層12を形成することによって支持基板10を形成する。その上面に5~10 μ mのn型導電性半導体層22を貼り合わせ技術により形成する。ここで、n型導電性半導体層22はn型不純物をわずかに含むシリコンによって形成されたものであり、比抵抗4k Ω ・cm以上を有する。なお、n型導電性半導体層22は、周知のエピタキシャル成長法やSIMOX(Separation by Implantation of Oxygen)法により形成しても良い。

【0019】次に図3に示すように、光電変換部形成領域である領域Rに SiO_2 層34によるマスクをかけ、領域Rを除くn型導電性半導体層22にn型不純物を拡散させてn型の周辺導電層23を形成する。ここで、n型不純物濃度は 1×10^{15} atms/ cm^3 以上、理想的には 1×10^{19} atms/ cm^3 以上とする。

【0020】次に図4に示すように、n型導電性半導体 層22の領域Sにp型不純物を拡散させてp型の表面層 21を形成する。ここで、p型不純物濃度は1×10¹⁸ atms/cm³以上とする。

【0021】次に図5に示すように、光電変換領域の下の半導体基板11をKOHを用いてエッチングにより除去し、続いてSiO2層12をHFを用いてエッチングにより除去する。エッチング後に、エッチングによって露出したn型導電性半導体層22にn型不純物をイオン注入法によりドープしてn型導電性半導体層22の裏面側表層部にn型の裏面層24を形成して、図1の光電変換素子が完成される。ここで、n型の裏面層24は周辺導電層23とオーバーラップしている。

【0022】なお、半導体基板11として周辺導電層2 3と同じ不純物濃度のものを用い、半導体基板11上に SiO2層12を形成しないで半導体基板11をカソードとして用いることもできる。このようにすることにより製造工程を簡略化できるが、本実施形態でこれを行わないのは、第1には、エッチング後に裏面層24を形成することで裏面層24の不純物濃度分布の状態がむらのないようにするためである。第2には、半導体基板11上にSiO2層12を形成することで、半導体基板11のエッチング工程においてSiO2層12がエッチングストッパとして働くため、光電変換領域の半導体層20の膜厚を正確に制御する事ができるからである。

【0023】次に、本発明に係る光受信器の好適な第1 実施形態を図を用いて説明する。図6は、上記実施形態 の光電変換素子を光受信器に適用した例を示した図であ る。光受信器100は、図1に示す光電変換素子40 と、先端が先細に加工された光ファイバ52と、表面に 導電パターン63を有する回路基板62とから構成され る。

【0024】光電変換素子40は、光電変換素子40の表面側が回路基板62に対向するように回路基板62上に配置され、光電変換素子40の表面側のアノード電極33とカソード電極31はバンプ61によって、回路基板62の導電パターン63と接続されている。

【0025】光ファイバ52は、光電変換素子40の裏面の支持基板が除去されて露出した光電変換領域に光が入射するように、光電変換素子40の裏面側に取り付けられ、UV光硬化樹脂51により固定されている。光電変換素子40の裏面はエッチングにより除去されている関係で、除去された部分は一対の斜面が55度の台形形状になっているので、光電変換素子40との取り付け側の光ファイバ52の先端部分は、支持基板の除去された部分に隙間なく接触するように55度の斜面に加工されている。

【0026】光ファイバ52から入射した光が、光電変換領域に対して垂直に入射するように、光ファイバ52はその中心軸が光電変換素子40の受光面と直行するように取り付けられている。具体的には、光ファイバ52の取り付け時に、光電変換素子40と光ファイバ52との隙間にUV光硬化樹脂51を塗布した後、UV光硬化樹脂51が硬化する前に、光ファイバ52の光電変換素子40との取り付け側とは逆の先端から一定の光を入射し、アノード電極33から出力される電力が最大になるように光ファイバ52の軸を調節する。出力電力が最大になったときにUV光を照射してUV光硬化樹脂51を硬化させ、光ファイバ52を光電変換素子40に固定させる。

【0027】本実施形態の光受信器100は、バンプ61により光電変換索子40と回路基板62とを接続できるため、光受信器100の小型化が図られる。また、回路基板62に形成された導電パターン63は回路基板62の裏面側まで延びているので外部回路との電気接続が

容易になる。

【0028】次に、本発明に係る光受信器の好適な第2実施形態を図を用いて説明する。図7は、上記実施形態の光受信器100に支持部材71を設けた第2実施形態の光受信器110を示す図である。光受信器110は、図に示す光電変換素子40と、先端が先細に加工された光ファイバ52と、導電パターン(図示せず)を有する回路基板62と、光電変換素子40を回路基板62に固定させると共に光ファイバ52を保持する支持部材71とから構成される。

【〇〇29】支持部材71は、光ファイパ52を通すた めのガイド穴を底面に有する断面凹型形状をなし、凹部 の内部は光電変換素子40が入るだけの大きさを有して いる。光電変換素子40は、上記第1実施形態と同様に 回路基板62に光電変換素子40の表面側が回路基板6 2に対向するように配置され、アノード電極33及びカ ソード電極31はバンプ61によって回路基板62の導 電パターンに接続されている。支持部材71は回路基板 62上の光電変換素子40をその凹部によって覆う形で 配置されている。支持部材71は、回路基板62と接す る面に突起部72を有し、回路基板62に設けられた穴 64に嵌め込まれ、接着剤82を用いて突起部72は穴 64に固定されている。また、光電変換素子40の支持 基板の底面と支持部材フィの凹部底面との隙間には接着 剤81が用いられ支持部材71による光電変換素子40 の固定をより確実にしている。

【0030】光ファイバ52は、その一端が支持部材71の底面にあるガイド穴を通じて光電変換素子40の半導体基板側から光電変換領域に対向されている。光ファイバ52は、UV光硬化樹脂51を光ファイバ52と支持部材71との間に用いて、上記第1実施形態と同じ方法により、光電変換領域に対して垂直に光が入射するように、支持部材71に固定されている。本実施形態においては、支持部材71を設けることにより、光ファイバ52及び光電変換素子40が一層強固に固定され、光受信器110の物理的強度を高めることができる。

【0031】以上、本発明に係る光受信器の実施形態について詳細に説明してきたが、本発明は上記実施形態に限定されるものではない。例えば、本実施形態においては突起部72、及び穴64を設けて支持部71を固定しているが、必ずしも突起部72、及び穴64を設ける必要はなく、接着剤のみで固定しても良い。また接着剤81についても必ずしも用いる必要はない。

[0032]

【発明の効果】本発明によれば、アノード電極とカソード電極のコンタクトを同一面にすることにより、後工程のアセンブリが容易に行え、また凹部で電極のコンタクトをする場合に比べ、平面にコンタクトを設けているためパンプ接続が可能となり光受信器の小型化を図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る光電変換素子の実施形態を示す図 である。

【図2】本実施形態の光電変換素子の製造工程を示す図である。

【図3】本実施形態の光電変換素子の製造工程を示す図である。

【図4】本実施形態の光電変換素子の製造工程を示す図である。

【図5】本実施形態の光電変換素子の製造工程を示す図である。

【図6】本発明に係る光受信器の第1実施形態を示す図である。

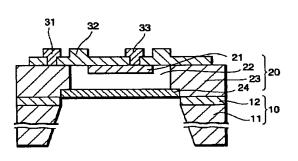
【図7】本発明に係る光受信器の第2実施形態を示す図

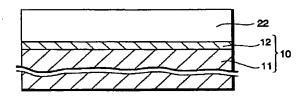
である。

【符号の説明】

10・・・支持基板、11・・・半導体基板、12・・・SiO2層、20・・・半導体層、21・・・表面層、22・・・中間層(n型導電型半導体層)、23・・・周辺導電層、24・・・裏面層、31・・・カソード電極、32・・・SiO2層、33・・・アノード電極、40・・・光電変換素子、51・・・UV光硬化樹脂、52・・・光ファイバ、61・・・パンプ、62・・・導電パターンを有する回路基板、63・・・導電パターン、64・・・穴、71・・・支持部材、72・・・突起部、81、82・・・接着剤、100、110・・・光受信器。

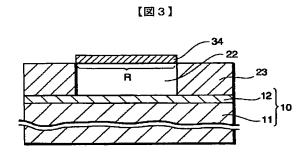
【図1】





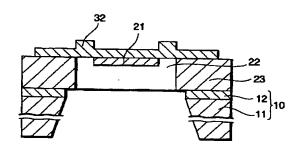
【図2】

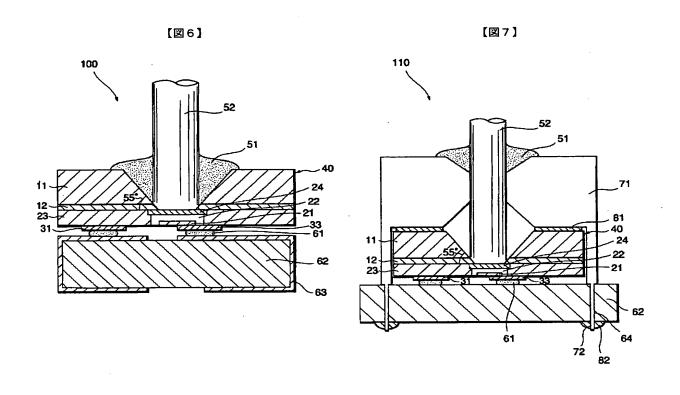
【図4】



32 21 22 23 \$ \$ 12 11

【図5】





フロントページの続き

(72) 発明者 藤井 義磨郎 静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホ トニクス株式会社内

F ターム(参考) 2H037 AA01 BA11 DA03 DA14 DA17 5F049 MA04 MB03 NA18 NA19 NB01 PA09 PA10 PA14 PA20 QA06 QA14 QA20 SS03 SS07 SZ13 TA01 TA14 5F088 AA03 AB03 BA15 BA18 BB01 CB09 CB10 CB14 DA17 GA04 GA09 HA13 JA01 JA14